Search Notes

*	Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
	09/689,245	KELLEHER, DAVID WAYNE
	Examiner	Art Unit
	Khawar Iqbal	2686

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
455	45.1	7_25-5	٥
	432.1		
	465		
	412.2		
	414.1		
	414.3		
	416		
709	206		
,	207		
	208		
455	208	7-21-5	4
	419		
		,	

INT	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	

(INCLUDING SEARCH S			
	DATE	EXMR	
	:		
·			
-4			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
,			
	·		
· · ·			